PAT-NO:

JP363222437A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63222437 A

TITLE:

MEMBER OF ELECTRIC CIRCUIT

PUBN-DATE:

September 16, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME YOSHIZAWA, TETSUO NISHIDA, HIDEYUKI IMAIZUMI, MASAAKI ICHIDA, YASUTERU KONISHI, MASATERU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

CANON INC

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP62055501

APPL-DATE:

March 11, 1987

INT-CL (IPC): H01L021/60, H05K003/32

US-CL-CURRENT: 174/250

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain highly reliable connection, by providing an electrical connecting member between both circuit boards, and alloying and connecting the metal members of the electrical connecting member and the connecting parts of both circuit boards.

CONSTITUTION: An electrical connecting member 125 is provided between both

circuit boards 101 and 104. The member 125 has a plurality of metal members 107. One end of each member 107 is exposed to the side of the board 101. The other end of the member 107 is exposed to the side of the board 104. Each

insulating body 111 has a hole, which is opened to the outside. A connecting part 102 of the board 101 and one end of the member 107 exposed to the side of the board 101 are made to be alloyed and connected. A connecting part 105 of the board 104 and the one end of the member 107 exposed to the side of the substrate 104 are made to be alloyed and connected. Thus the highly reliable connection is obtained.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-222437

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和63年(1988)9月16日

H 01 L 21/60 H 05 K 3/32 6918-5F C-6736-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全15頁)

②特 願 昭62-55501

②出 頭 昭62(1987) 3月11日

砂発 明 沢 徹夫 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 者 吉 79発 明 者 西 \blacksquare 秀 之 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 @発 明 眀 4 泉 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ②発 明 者 市田 安照 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 ⑫発 明 者 小 西 正 暉 ①出 願 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

砂代 理 人 弁理士 福森 久夫

明細霉

1. 発明の名称

電気回路部材

2.特許請求の範囲

1 接続部を有する第1の電気回路部品と、接続部を有する第2の電気回路部品とを開電気回路部品を電気的に接続するための電気的接続部材を両者の間に介入させて、両電気回路部品の接続部において接続して構成される電気回路部材において

該電気的接続部材は、金属または合金よりなる 複数の金属部材を、それぞれの金属部材同士を電 気的に絶縁し、かつ、該金属部材の一端を第1の 電気部品側に露出させて、一方、該金属部材の他 端を該第2の電気回路部品例に露出させて、絶縁 体中に埋設して構成されており、かつ、該絶縁体 は外部に開口する少なくとも1つの穴を有しており、

第1の電気回路部品の接続部と第1の電気回路 部品質に露出した金属部材の一端とを合金化する ことにより接続するか、または、第2の電気回路 部品の接続部と第2の電気回路部品側に露出した 金属部材の一端とを合金化することにより接続し たことを特徴とする電気回路部材。

2. 第1の電気回路部品及び第2の電気回路部 品は、それぞれ半導体素子、回路基板やリードフ レーム等の回路基材のうち1つである特許請求範 団第1項記載の電気回路部材。

(以下余白)

特開昭63-222437(2)

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、電気回路部材に関する。

[従来技術]

従来、電気回路部品同士を電気的に接続して構成される電気回路部材に関する技術としては以下に述べる技術が知られている。

① ワイヤポンディング方法、

第13.図及び第14図はワイヤボンディング方法によって接続され、対止された半導体装置の代表例を示しており、以下、第13図及び第14図に基づきワイヤボンディング方法を説明する。

この方法は、A8ペースト3等を用いて半導体素子4を素子搭載部2に固定支持し、次いで、半導体素子4の接続部5と、リードフレーム1の所望の接続部6とを金等の極細金属銀7を用いて電気的に接続する方法である。

なお、接続後は、トランスファーモールド法等 の方法で博脂 8 を用いて半導体素子 4 とりードフ レーム 1 を封止し、その後、横脂封止部分から外

チップポンティング法とも甘われている。

半導体案子4の接続部5に予め半田バンプ31を設け、半田バンプ31が設けられた半導体案子4を、回路基板32上に位置決めして搭載する。その後、半田を加熱溶解することにより回路基板32とに半導体案子4とを接続させ、フラックス洗浄後封止して半導体装置9を作る。

◎第17及び第18図に示す方法

すなわち、第1の半事体素子4の接続部5以外の部分にポリイミド等よりなる絶縁膜71を形成せしめ、接続部5にはAu等よりなる金属材70な砂砂は、次いで、金属材70及び絶縁膜71の露出面73,72を平らにする。一方、第2の半導等よりなる絶縁膜71、を形成せしめ、接続部5、にはAu等よりなる金属材70、を設け、次いで、金属材70、及び絶器膜71、の露出面73、,72、を平らにする。

しかる後、第18図に示すように第1の半導体 素子4と第2の半導体素子4′とを位置決めし、 に伸びたリードフレーム 1 の不汲部分を切断し、 所望の形に曲げ半導体装置 9 を作る。

②TAB (Tape Automated Bonding)法 (例えば、特別昭59-139536号公報)

第15回はTAB法により接続され封止された 半導体装置の代表例を示す。

この方法は、テープキャリア方式による自動ポンディング方法である。すなわち、第15図に基づいて説明すると、キャリアフィルム基板16と半導体素子4とを位置決めした後、キャリアフィルム基板16のインナーリード部17と半導体素子4の接続部5とを熱圧着することにより接続する方法である。接続後は、樹脂20乃至樹脂21で封止し半導体装置9とする。

③ C C B (Controlled Collapse Bonding) 法(例えば、特公昭 4 2 - 2 0 9 6 号、特別昭 6 0 - 5 7 9 4 4 号公報)

第18図はCCB法によって接続され封止された半導体装置の代表例を示す。この方法を第18 図に基づき説明する。なお、本方法はフリップ

位置決め後、然圧着することにより第1の半導体案子 4 の接続部 5 と第2の半導体案子 4 の 接続部 5 を金属材 7 0 , 7 0 を介して接続する

18 第19 図に示す方法

すなわち、第1の回路基材75と第2の回路基材75、の間に、絶縁物質77中に導電粒子79を分散させた異方性導電膜78を介在させ、第1の回路基材75と第2の回路基材75」を位置決めしたのち、加圧もしくは、加圧・加熱し、第1の回路基材75の接続部76と第2の回路基材75、の接続部76、を接続する方法である。

■第20回に示す方法

すなわち、第1の回路基材で5と第2の回路基材で5・の間に、絶縁物質81中に一定方向にFe,Cu等の金属線82を配したエラスチックコネクター83を介在させ、第1の回路基材で5と第2の回路基材で5・を位置決めしたのち、加圧し、第1の回路基材で5の按線部で6と第2の回路基材で5・の按線部で6・を按続する方法で

ある.

[問題点が解決しようとする問題点]

ところで上記した従来のポンティング法には次 のような問題点がある。

①ワイヤボンディング法

③半導体案子4の接続部5を半導体業子4の内部にくるように設計すると、極細金属線7は、その線径が極めて小さいために、半導体案子4の外間経部10方で11に接触し易くなる。複細金属線7がこれら外間経部10万至11に接触すると短絡する。さらに、極細金属線7の長さを長くすると、トランスファーモールド成形時に極細金属線7が変形しやすくなる。

従って、半導体素子4の接続部5は半導体素子 4上の周辺に配置する必要が生じ、回路設計上の 制限を受けざるを得なくなる。

⑤ ワイヤボンディング法においては、隣接する 核細金属線7同士の接触等を避けるためには半導

じる.

② T A B 注

③半導体素子4の接続部5を半導体素子の内側にくるように設計すると、キャリアフィルム 基板 1 6 のインナーリード部 1 7 の長さ 2 が長くなるため、インナーリード部 1 7 が変形し易くなりインナーリード部を所望の接続部 5 に接続できなかったり、インナーリード部 1 7 が半導体素子 4 の接続部 5 以外の部分に接触したりする。これを避けるためには半導体素子 4 の接続部 5 を半導体素子 4 上の周辺に持ってくる必要が生じ、設計上の制限を受ける。

® TAB法においても、半導体案子4上の接続部のピッチ寸法は0.09~0.15 mm程度とる必要があり、従ってワイヤボンディング法の問題点®で述べたと同様に、接続部数を増加させることはむずかしくなる。

⑥キャリアフィルム基板16のインナーリード部17が半導体素子4の接続部5以外の部分に接触しないようにさせるため所望のインナーリード

体素子 4 上の接続部5のピッチ寸法(胸接する接続部の中心間の距離)としてある程度の開緊をとらざるを得ない。従って、半導体素子 4 の大きさが決まれは必然的に接続部5 の最大数が決まる。しかるに、ワイヤボンディンング法では、このピッチ寸法が通常 0 . 2 mm程度と大きいので、接続部5の数は少なくせざるを得なくなる。

③ ワイヤボンディング作業に時間がかかる。特に接続点数が多くなるとボンディング時間が長くなり生産効率が懸くなる。

⑨何らかの要因でトランスファーモールド条件 範囲を越すと、極細金属線7が変形したり最悪の 場合には切断したりする。

また半導体素子 4 上の接続部 5 においては、種 細金属線 7 と合金化されない A 2 が露出している ため A 2 資食が生じ易くなり、信頼性の低下が生

部17の接続形状が要求されコスト高となる。

● 半導体案子4の接続部5とインナーリード部17とを接続するためには、半導体案子は4の接続部またはインナーリード部17の接続部に金パンプをつけなければならずコスト高になる。
② C C B 法

③ 半導体素子 4 の接続部 5 に半田バンブ 3 1を形成させなければならないためコスト高になる。

® バンプの半田量が多いと胸接する半田バンプとブリッジ(胸接する半田バンプ同士が接触する現象)が生じ、逆に少いと半導体案子4の接続部5と悲級32の接続部33が接続しなくなり電気的導通がとれなくなる。すなわち、接続の半田形状が接続の信頼性に影響する(ろう接技術研究会 発行)という問題がある。

このように、半田バンブの肌の多少が接続の信 類性に必需するため半田バンブ31の量のコント ロールが必要とされている。

◎半田バンブ3」が半導体案子4の内側に存在すると接続が良好に行なわれたか否かの目視検査がむずかしくなる。

④ 半導体案子の放熟特性が悪い(参考資料; Electronic Packaging Technology 1987. 1 (V o 1 . 3 , N o . 1) P . 6 6 ~ 7 1、 MIKKEI MICRODEVICES, 1988.5月.P.97 ~ 108) ため、放熟特性を良好たらしめるための多大な工夫が必要とされる。

③第17図及び第18図に示す技術

③ 給 録 段 7 1 の 面 7 2 と 金 展 材 7 0 の 面 7 3 、さ ら に 給 録 段 7 1 。 の 露 出 面 7 2 。 と 金 属 材 7 0 。 の 露 出 面 7 3 。 を 平 ら に し な け れ ば な ら ず 、 そ の た め の 工 数 が 増 し 、 コ ス ト 高 に な る 。

⑤ 絶線膜71の露出面72と金属材70の露出面73あるいは絶線膜71、の第出面72、と金属材70、の露出面73、に凹凸があると金属材70、と金属材70、とが接続しなくなり、 信頼性が低下する。

するため、hlバラツキ最を正確に抑さえること が必要である。

®さらに異方導電膜を、半導体素子と回路 基材の接続、また、第1の半導体素子と第2の半導体素子との接続に使用した場合、上配®~®の欠点の他、半導体素子の接続部にバンブを設けなければならなくなり、コスト高になるという欠点が生じる。

⑧第20図に示す技術

③ 加圧が必要であり、加圧治具が必要となる。

® エラスチックコネクタ83の金属級82と第1の回路基材75の接続部78また、第2の回路基材75、の接続部76、との接触抵抗は加圧力及び表面状態により変化するため接続の信頼性は乏しい。

③ エラスチックコネクタ83の金属級82は開体であるため、加圧力が大であるとエラスチックコネクタ83、第1の回路基材75、第2の回路基材75。の表面が破損する可能性が大きい。また、加圧力が小であると、接続の信頼性が乏しく

旬第19回に示す技術

●位置決め技に、接続部76と接続部76 と を加圧して接続する際に、圧力が一定にはかかり にくいため、接続状態にバラツキが生じ、その結 、 接続部における接触抵抗値のバラツキが大き くなる。そのため、接続の信頼性が乏しくなる。 また、多量の電流を施すと、発熱等の現象が生じ るので、多量の電流を流したい場合には不向きで ある。

® 圧力が一定にかけられたとしても、異方性専 電膜 7 8 の 導電粒子 7 9 の配列により抵抗値のバ ラッキが大きくなる。 そのため、接続の信頼性に 乏しくなる。 また、大電流容量が要求される接続 には不向きである。

⑤ 隣接する接続部のピッチ (接続部に隣接する 接続部中心間の距離) を狭くすると隣接する接続 部の間の抵抗値が小さくなることから高密度な接 続には不向きである。

④回路店材75.75°の接続銀76、76°の出っ張り畳 h l のパラツキにより抵抗値が変化

なる.

⑨さらに、エラスチックコネクターを半導体素子と回路基材の接続、また、第1の半導体素子と第2の半導体素子との接続に使用した場合、③~⑩と同様な欠点を生ずる。

本発明は、以上のような問題点をことごとく解決し、高密度で高信頼性でしかも、低コストの新電気回路部材を提案するものであり、従来の接続方式を置き変え得ることはもちろん、高密度多点接続が得られ、熱等語特性を向上させ得るものである。

(以下余白)

【范明を解放するための手段】

本発明は、接続部を有する第1の世気回路部品と、接続部を打する第2の地気回路部品とを両電気回路部品を世気的に接続するための電気的接続部材を両者の間に介入させて、両電気回路部品の接続部において接続して構成される電気回路部材において

該世気的接続部材は、金属または合金よりなる 複数の金属部材を、それぞれの金属部材同士を電 気的に絶縁し、かつ、該金属部材の一端を第1の 電気部品側に露出させて、一方、該金属部材の他 端を該第2の電気回路部品側に露出させて、絶縁 体中に埋設して構成されており、かつ、該絶縁体 は外部に明ロする少なくとも1つの穴を有しており、

第1の電気回路部品の接続部と第1の電気回路部品側に露出した金属部材の一端とを合金化することにより接続するか、または、第2の電気回路部品の接続部と第2の電気回路部品側に露出した金属部材の一端とを合金化することにより接続し

数の金属部材を埋設して構成されている。金属部材同士はそれぞれ絶縁体により絶縁されており、また、金属部材の一端は第1の電気回路部品側に露出しており、他の一端は第2の電気回路部品偶に露出している。さらに、鉄絶縁体はその外部に関ロする少なくとも1つの穴を有している。

ここで、金属部材の材質としては、金が好ましいが、金以外の任意の金属あるいは合金を使用することもできる。例えば、Cu、A2、Sn,Pb-Sn等の金属あるいは合金があげられる。

さらに、金属部材の断面は、円形、四角形 その 他任意の形状とすることができる。

また、金属部材の太さは特に限定されない。 電 気回路部品の接続部のピッチを考慮して、例えば 20 μm中以上あるいは20 μm中以下にしても よい。

なお、金属部材の常出部は絶縁体と同一面としてもよいし、また、絶縁体の面から突出させても よい。この突出は片面のみでもよいし関面でもよ たことを特徴とする世気回路部材にその要冒を有 ナス

本 危明における 電気回路部品としては、 例えば、 半導体楽子、 樹脂回路基板、 セラミック 基板、 金属基板等の回路基板(以下単に回路基板ということがある)、リードフレーム等があげられる。 すなわち、 第1の電気回路部品としてこれらの中のいずれかの部品を用いればよい。

電気回路部品として接続部を有する部品が本発 明の対象となる。接続部の数は問わないが、接続 部の数が多ければ多いほど本発明の効果が顕著と なる。

また、接続部の存在位置も問わないが、電気回路部品の内部に存在するほど本発明の効果が顕著となる。

本発明では第1の電気回路部品と第2の電気回路部品とを電気的接続部材を用いて接続する。

木発明に係る電気的接続部材は、絶縁体中に複

い。 さらに突出させた場合はバンプ状にしてもよ

また、金属部材の間隔は、電気回路部品の接続部門士の間隔と同一間隔としてもよいし、それより狭い間隔としてもよい。狭い間隔とした場合には電気回路部品と電気的接続部材との位置決めを要することなく、電気回路部品と電気的接続部材とを接続することが可能となる。

また、金属部材は絶縁体中に延直に配する必要 はなく、第1の電気回路部品側から第2の電気回 路部品側に向かって斜行していてもよい。

さらに電気的接続部材は、1 暦あるいは2 暦以上の多層からなるものでもよい。

世気的接続部材が有する穴は1つでもよいし複数でもよい。その穴の大きさ、形状、位置は、穴のために絶縁体中に埋設されている金属部材同士が接触し、短絡しない範囲内ならば任意である。穴は第1の電気回路部品側から第2の電気回路部品側に貫通していてもよいし、閉窓していてもよい。この穴の明ロ方向は、金属部材の露出方向と

平行でもよいし、また、垂直でもよい。

恒気的接続部材の絶縁体は絶縁性物質ならば特 に限定されない。例えば絶縁性の樹脂を用いれば よい。さらに、樹脂を用いる場合には樹脂の種類 も問わない。熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂のいず れでもよい。例えば、ポリイミド樹脂、ポリフェ ニレンサルファイド樹脂、ポリエーテルサルフォ ン樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリサルフォ ン樹脂、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ポリカー ボネート樹脂、ポリジフェニールエーテル樹脂、 ポリベンジルイミダゾール樹脂、フェノール樹 脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、アルキッド樹脂、 エポキシ樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリプロ プレン樹脂、ポリ塩化ピニル樹脂、ポリスチレン 樹脂その他の樹脂を使用することができる。な お、これらの樹脂の中から、熱伝導性のよい樹脂 を使用すれば、回路掂板が熱を持ってもその熱を 樹脂を介して放為することができるのでより好ま しい。 さらに、樹脂として、回路基板と同じかあ るいは同程度の熱脳豪率を有するものを選択すれ

なお、合金化しない方の接続は公知の任意の方 徒を用いればよい。例えば、電気回路部品と電気 的接続部材とを押圧して接続すればよい。

[作用]

本発明では、上述の電気的接続部材を使用しているので、電気回路部品の接続部を内部に配置することも可能となり、接続部の数を増加させることができ、ひいては高密度化が可能となる。

また、 電気的接続部材は薄くすることが可能であり、 この面からも離型化が可能となる。

さらに、電気的接続部材に使用する金属部材の 量は少ないため、たとえ、高価な金を金属部材と して使用したとしてもコストが安いものとなる。

電気回路部品の一方は、電気接続部材を介して 合金化されているので、接触抵抗のバラッキはな く、接続の信頼性が高くなる。

また、合企化をして接続するのは第1の世気回 路部品が第2の電気回路部品のいずれか一方であ るため、いずれかの電気回路部品に合金化による ば、 熱膨張・ 熱収縮に悲づく、 装置の信頼性の低 下を一層助止することが可能となる。

本発明ではさらに、第1の電気回路部品の接続部と第1の電気回路部品側に露出した電気接続部材の金属部材の一燥とを合金化することにより接続するか、又は、第2の電気回路部品の接続部と第2の電気回路部品側に露出した電気接機部材の金属部材の一端とを合金化することにより接続する。すなわち、本発明では、第1の電気回路部品かのいずれか一方を合金化する。

なお、合金化方法としては、例えば、それぞれ対応する接続部を接触させた後、適宜の温度において加熱すればよい。加熱により、接続部において原子の拡散等が起こり、接続部裏面に固溶体あるいは金属間化合物よりなる層が形成され、接続部間士が合金化される。なお、電気回路部品の接続部に A 2 を使用し、電気回路部品の接続部に A 2 を使用した場合には、200~350℃の加熱温度が好ましい。

品質の劣化(例えば、加熱による合金化を行なう場合 為による劣化)を生じるような電気回路部品を開いる場合には、その電気回路部品の方をも金化せずに例えば、押圧して接続すれば、かかる劣化を防止することができる。また、用途にい場合がは電気回路部品を着脱自在にしておきたい場合にはあり、かかる場合にその電気回路部品を合金ともできる。

きちに、本発明においては、電気的接続部材の 絶録体中に穴が存在するので、電気回路部分のるいは気に動が加わっても(組立工程 中、あるいは製品の信頼性試験を行なう際する機 加わることがある)、穴が熱応力を緩和する かかの切断あるには、電気的接続部材と間気の 材の切断あるいは、電気的接続部材と電気 材の切断の接続部の切断・接触不良を助止することができ、切断・接触不良によって生じるがで とかでき、切断・接触不良によって生じるができないは 現めるいは、調道因性という事態を助止することが 可能となる。 [实施例]

(第1実施例)

本発明の第1実施例を第1図及び第2図に基づいて説明する。

本実施例では、接続部102を有する第1の電気回路部品である回路基板101と、接続部105を有する第2の電気回路部品である回路基板104とを、四回路基板101,104を電気的に接続するための電気的接続部材125を両者の間に介在させて、四回路基板101,104の接続部102,105において接続して構成される電気回路部材益において、

該電気的接続部材125は、金属又は合金よりなる複数の金属部材107を、それぞれの金属部材107同士を電気的に絶縁し、かつ、該金属部材107の他端を該第20回路部基板101個に露出させて、一方、該金属部材107の他端を該第2の回路部基板104億に露出させて、絶縁体111中に埋設されて構成されており、かつ、絶録体111中に埋設されて構成されており、かつ、絶録体111中に埋設されて構成されており、かつ、絶録体111中に埋設されて構成されており、かつ、絶

後、点線124の位置でステイス切断し、 地気的 接続部材125を作成する。また、棒127を抜き去った後、その位置に穴120が形成される。 このようにして作成された電気的接続部材125 を第2図(b),(c)に示す。

このように作成された電気的接続部材125に おいて、金属銀121が金属部材107を構成 し、樹脂123が絶縁体111を構成する。

なお、棒127は上配金属級121と同じ金属銀でもよいし他の任意の材質・材料でもよい。また棒127を差し込んでもよいし、棒122に巻き付けてもよい。さらに、棒127はスライス切断後に抜き去ってもよい。

この電気的接続部材125においては金属部材となる金属銀121両土は樹脂123により電気的に絶縁されている。また、金属銀121の一幅は回路基板101側に露出し、他端は回路基板104側に常出している。この露出している部分はそれぞれ回路基板101,104との接続部108,109となる。

には図示せず)を打しており、

第1の回路 法板 101の接続部 102と第1の 回路 指板 101側に露出した金属部材 107の一端とを合金化 することにより接続するか、または、第2の回路 悲板 104 の接続部 105と第2の回路 悲板 104 側に露出した金属部材 107の一端とを合金化することにより接続してある。

以下に本実施例をより詳細に説明する。

まず、電気的接続部材125の一製造例を説明しつつ電気的接続部材125を説明する。

第2図に一製造例を示す。

まず、第2図(a)に示すように、20μmΦの金等の金属あるいは合金よりなる金属線121を、ピッチ40μmとして棒122に巻き付け、巻き付け後、金属線121に接触しないように、金属線121の間に棒127を差し込む。その後ポリイミド等の樹脂123中に上記金属線121および棒127を埋め込む。埋め込み後上記樹脂123を硬化させる。硬化した樹脂123は絶縁体となる。硬化核、棒127を抜き去る。その

次に、第1の回路基板101、電気的接続部材 125、第2の回路基板104を用意する。本例で使用する回路基板101,104は、第1図に示すように、その内部に多数の接続部102,

なお、第1の回路基板101の接続部102 は、第2の回路基板104の接続部105及び電 気的接続部材125の接続部108,109に対 応する位置に金属が露出している。

第1の回路基板101の接続部102と、電気的接続部材125の接続部108とを、又は、第2の回路基板104の接続部105と電気的接続部材125の接続部109が対応するように位置決めを行ない、位置決め後、いずれか一方を合金化して接続し、他方を他の方法により接続する

ここで、上記第1の回路基板101、電気的接続部材125、第2の回路基板104を接続するには次の2万式が存在するが、そのいずれの方式によってもよい。

特開昭63-222437(8)

② 第 2 の回路 基板 1 0 4 と 世 気的 按 統部 材 1 2 5 と を 位置 決 め した 後、 第 2 の回路 基板 1 0 4 の 按 統部 1 0 5 と 電 気的 接 統部 材 1 2 5 の 按 統部 1 0 9 と を 合金化 して 接続した 後、 第 1 の 回路 基板 1 0 1 の 接 統部 1 0 2 と 電 気 接 統部 材 1 2 5 の 按 統部 1 0 8 と を 押圧 して 按 統 す る 方 式。

以上のようにして作成した電気回路部材につき その接続部の接続性を調べたところ高い信頼性を もって接続されていた。

また、加熱によっても導道不良・困難という事態は発生しなかった。

(第2実施例)

あり、 第2の電気回路部品が回路基板 5 1 である 例である。

なお、接続後は回路基板 5 1 の上面にリードフレーム 1 を接続し、封止剤 5 3 により封止した。

他の点は第1実施例と同様である。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても導通不良。 困難という事態は発生しなかった。

(第4実施例)

第5図に第4実施例を示す。

本例は、第1の電気回路部品が半導体素子4であり、第2の電気回路部品が半導体素子4である例であり、本例では、電気的接続部材として半導体素子4に対応した寸法のものを使用し、リードフレーム1を電気的接続部材125の第1の半導体素子4・側に露出した金属部材に接続している。

他は第3実施例と同様である。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接

第3 図に第2 実施例を示す。

本例は、接続部52を有する第1の電気回路部品として回路基板51を、第2の電気回路部品として内部に多数の接続部5を有する半導体素子4を使用した。

合企化は、半導体業子4の接続部5と穴120 を有する電気的接続部材125の接続部54との 関で行なった。

なお、穴120を持った電気的接続部材125 としては半導体素子4に対応する寸法のものを使用した。

合金化して接続後は回路基板51の下面にリードフレーム55を接続した。

他の点は第1実施例と同様である。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても導通不良・ 困難という事態は発生しなかった。

(第3実施例)

第4図に第3実施例を示す。

本例は、第1の電気回路部品が半導体素子4で

続されていた。また、加熱によっても導通不良。 困難という事態は発生しなかった。

(第5 実施例)

第6図に第5実施例を示す。

第5 実施例は、第1の電気回路部品、第2の電気回路部品として、接続部以外の部分が絶縁膜103,106で覆われている回路拡板101,104を使用している例である。

また、電気的接続部材としては第7図に示すものを使用した。すなわち、第7図に示す、穴120を有する電気的接続部材125は、金属部材107の露出している部分が樹脂絶縁体111の面から突出している。このような電気的接続部材125の作成は、例えば、次の方法によればよい

まず、第1 実施例で述べた方法により、第2 図(b)。(c)に示す電気的接続部材を用意する。次にこの電気的接続部材の両面を、金属線121が、ポリイミド樹脂123から10 μ m 程度突出するまでエッチングすればよい。

なお、本実施例では金属線 1 2 1 の突出量を 1 0 μmとしたが、いかなる量でもよい。

また、金属線121を突出させる方法としては エッチングに限らず、他の化学的な方法又は微軟 的な方法を使用してもよい。

他の点は第1実施例と同様である。

なお、突出部を、電気的接続部材125を金属銀121の位置に凹部を持った型に挟み込み、金属銀121の突起126をつぶすことにより第8回に示すようなパンプ150を形成してもよい。この場合金属銀121は絶縁体111から脱落しにくくなる。

なお、本例でも、金属線 1 2 1 が金属部材 1 0 7 を構成し、さらに、樹脂 1 2 3 が絶録体 1 1 1 を構成する。

なお、バンブを作成するのには突起を熱で溶験 させ、バンブを作成してもよいし、他のいかなる 方法でもよい。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても導通不良。

101と第2の回路以版104との接続位置に電気的接続部材125の接続位置を配設したため、電気的接続部材125の位置決めが必要であったが、本例では、第1の回路基板101と第2の回路基板104との位置決めは不要となる。そのため、第1の回路基板101と第2の回路基板101と第2の回路基板101と第2の回路基板104の接続寸法(d11、P11)と電気的接続部材の接続寸法(d12、P12)を適切な値に選ぶことも可能である。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接 続されていた。また、加熱によっても導通不良。 困難という事態は発生しなかった。

(第8実施例)

第11図に第8実施例に使用する電気的接続部材を示す。

第11図(a)は電気的接続部材の斜視図、第 11図(b)は上記電気的接続部材の断面図である。 困難という事態は発生しなかった。

(第6 実施例)

第9回に第6実施例を示す。

本例は、第1の電気回路部品として半導体業子4を使用し、第2の電気部品としてリードフレーム1を使用した例である。

他の点は第5実施例と同様である。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても導道不良・ 困難という事態は発生しなかった。

(第7変施例)

第10図に第7実施例を示す。

本例においては、電気的接続部材125は、第5実施例に示した電気的接続部材と異なる。すなわち、本例の電気的接続部材125においては、金属部材同士のピッチが第5実施例で示したものよりも狭くなっている。すなわち、本例では、第1の回路基板接続部の間隔よりも狭い間隔に金属部材107同士のピッチを設定してある。

つまり、第5実施例では、第1の回路基板

かかる電気的接続部材の作成例を次に述べる。

まず、第1 実施例に示した製法で、穴120を 有する電気的接続部材128,129,130を 3枚用意する。

1 枚目1 2 8 の金属線1 2 1 の位置は四行 n 列目で、ma, n b だけ中心から変位している。 2 枚目1 2 9 の金属線1 2 1 の位置は m 行 n 列目でmac, n b c だけ中心から変位している。 3 枚目1 3 0 の金属線1 2 1 の位置は m 行 n 列でmad, n b d だけ中心から変位している。 a , b , c , d の値は上下の金属1 2 1 は 導通するが左右には互いに電気的に導通しないような値をとる。 3 枚の電気的接続部材を位置決めし、 熱 圧 看等の方法を用い積層し、電気的接続部材1 2 5 を作成する。

なお、本例においては、電気的接続部材の金属の位置を皿行 n 列というように規則をもった位置を置んだが、上下の金属が導通し、左右には近いに電気的に導通しないようにすればランダムでも

よい.

また、本例では3層積層する場合について述べたが、2枚以上であれば何枚でもよい。また、無圧着の方法を用いて積層すると述べたが、圧着、接着等の方法を用いてもよい。さらに、本例の電気的接続部材を加工して第7図に示すように突起を設けてもよいし、第8図に示したようにパンプ150を設けてもよい。

本例においても接続部は高い骨類性を持って接続されていた。また、加熱によっても導道不良。 困難という事態は発生しなかった。

(第9実施例)

第12図に第9実施例に使用する電気的接続部材を示す。

第12図(a)は電気的接続部材の製造途中の 断面図、第12図(b)は上記電気的接続部材の 斜視図、第12図(c)は上記の断面図である。

まず、金属線案内板131,132を用意する。そして、金属線案内板131,132にあけ

[発明の効果]

木発明は以上のように構成したので次の数々の 効果が得られる。

1. 半導体素子と回路基板、リードフレーム等の回路基材の接続に関し、信頼性の高い接続が得られる。 従って、従来用いられてきたワイヤボンディング方式、TAB方式、CCB方式を置き変えることが可能となる。

2 · 本発明によると電気回路部品の接続部をいかなる位置(特に内部)にも配置することができることからワイヤボンディング方式、TAB方式よりもさらに多点接続が可能となり、多ピン数接続向きの方式となる。

さらに電気的接続部材の跨接金属間に絶縁物質 が存在することにより跨接金属間の電気的導通しないことより C C B 方式よりもさらに多点接続が 可能となる。

3 . 電気的接続部材において使用される金属部材の量は従来に比べ数量であるため、仮に金属部材に金等の高価な金属を使用しても従来より安価

られている所望の穴133,134に金低級121および棒127を通し、所望の蛋力で優る。その枝、金属線案内板131,132間に樹脂123を流し込み、硬化させる。その枝、棒127を抜き去る。しかる枝、案内板を取りはずし、電気的接続部材125を作成する。棒127を抜き去った枝、その位置に穴120が形成とりはきまった枝、棒127は上記した金属線121といる。また、棒127は実内板を取りはずした後部材を加また、棒127は案内板を取りはずした後部材を加また、棒127は案内板を取りはずした後部材を加まって、第3回に示すようにパンプ150を設けてもよい。

本実施例の第1の回路部品及び第2の電気回路 部品は、それぞれ、半導体素子、回路基板、リー ドフレーメム等の回路基材のうちの1つである。

本例においても接続部は高い信頼性を持って接続されていた。また、加熱によっても導通不良。 困難という事態は発生しなかった。

となる。

4.高密度の半導体装置等が得られる。

5.一方の世気回路部品を着脱自在とすることができる。また、合金化に際し、品質の劣化を生じるような電気回路部品でも劣化を招くことなく接続が可能となる。

6. 電気的接続部材の電気的絶縁物質として熱 伝導性の良い材料を選択することにより、電気回 路部品からの放熱性が良好となり、放熱性が良い 半導体装置が得られる。

7. 電気回路部材あるいは電気的接続部材に熟が加わった場合であっても、穴が熱応力を緩和し、熱応力によって発生することのある金属部材の断線・接触不良を防止することができる。 なお、 かかる効果は、第1の電気回路部品と、第2の電気回路部品との熱影要率に差がある場合に顕著である。

もちろん、電気的接続部材の電気的絶縁物質と して半導体素子及び回路基材と同じかあるいは同 程度の熱脳優事を持つ材料を選択することにより 信頼性の良い半導体装置が得られる。

なお、電気的接続部材の絶縁体中に他の物質を 埋めこんだり、積層することにより、放為性の良い、低応力でしかもシールド効率が得られる電気 回路部材が得られる。

4. 図面の簡単な説明

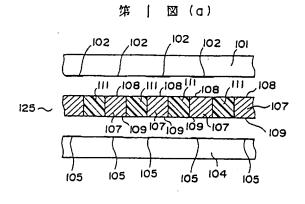
第1 図は第1 実施例を示す断面図である。第1 図(a)は接続前の状態を示し、第2 図(b)は接続をの状態を示す。第2 図は第1 実施例には 伊まる電気的接続部材の一製造方法例を説明するための図であり、第2 図(c)は断面図、第2 図(b)は新面図である。第4 図は第2 実施例を示し、第3 図(b)は断面図である。第4 図は第3 実施例を示す断面図である。第5 図は第4 図は第3 東施例を示す断面図である。第5 図は第4 実施例を示す断面図である。第5 図は第5 実施例を示し、第6 図(b)は接続後の状態を示す断面図である。第7 図とび第8 図も第5 実施例を示せて で 第6 図(b)は接続後の状態を示す断面図で で ある。第7 図とび第8 図も第5 実施例を示し、第7 図(a)及び第8 図(a)は斜視図であり、第

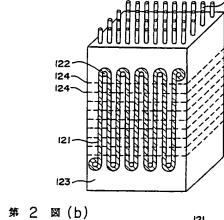
紫子搭載部の外周縁部、 L 3 ・ ・ キャリアフィル ム基板、17・・キャリアフィルム基板のインナ ーリード部、20・・樹脂、21・・樹脂、31 ・・半川バンプ、32・・基板、33・・基板の 接統部、54 • • 電気的接続部材の接続部、55 ・・リードフレーム、 63・・封止材、70, 701・金属材、71,711・・絶縁膜、 72,72 * ・・絶経膜の露出面、73,73 * ・・金属材の露出面、75、75′・・回路基 材、76、76′・・回路基材の接続部、77・ ・異方性導電膜の絶縁物質、78・・異方性導電 膜、79・・導電粒子、81・・エラスチックコ ネクタの絶殺物質、82・・エラスチックコネク タの金属線、83・・エラスチックコネクタ、 101 • • 回路基板、102 • • 接統部、103 · · 給緑膜、106 · · 絶縁膜、104 · · 回路 北板、105 • • 接機部、107 会風部材、 108 • • 接続部、109 • • 接続部、111 • 絶録体、120・・穴、121・・金属級、 122 · · 梯、123 · · 樹脂、124 · · 点

1 ・・リードフレーム、2 ・・リードフレームの案子搭載部、3 ・・銀ペースト、4 , 4 '・・半導体案子、5 , 5 '・・半導体案子の接続部、6 ・・リードフレームの接続部、7・・極細金属線、8・・樹脂、9・・半導体装置、10・・半導体装置、10・・半導体装置、10・・半導体装置、10・・半

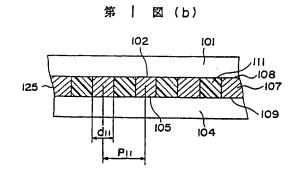
線、125・・電気的接続部材、126・・突 起、127・・梯、128,129,130・・ 電気的接続部材、131,132・・金属線案内 板、133,134・・穴、150・・バンブ・

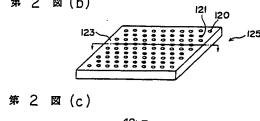
特開昭63-222437(12)

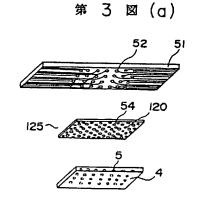


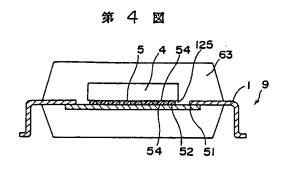


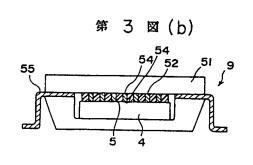
第 2 図 (a)

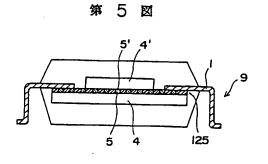




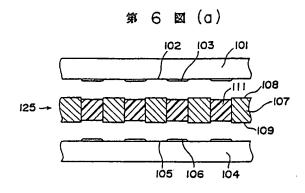


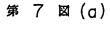


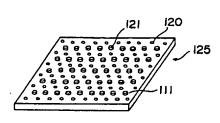


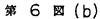


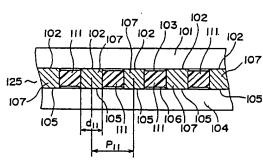
特開昭63-222437(13)

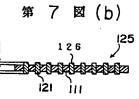


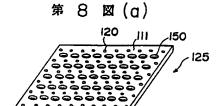


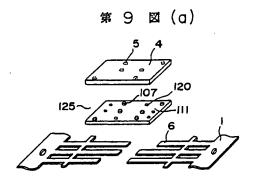


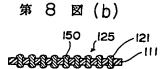


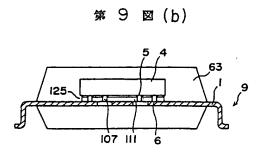




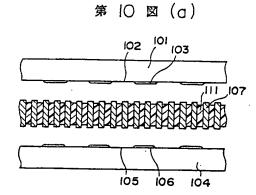




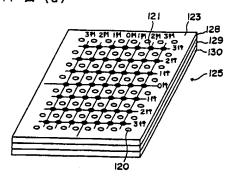




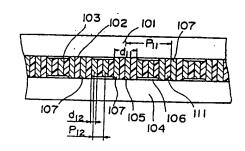
特開昭63-222437 (14)



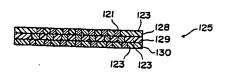
第 || 図 (a)



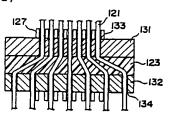
第 IO 図 (b)



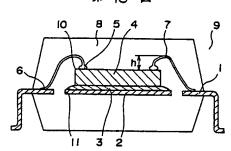
第 | | 図 (b)



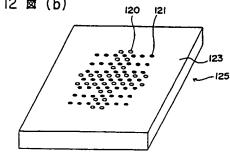
第 12 図(a)



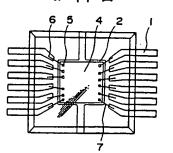
第 13 図



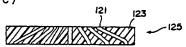




第 |4 図







-206-

特開昭63-222437 (15)

